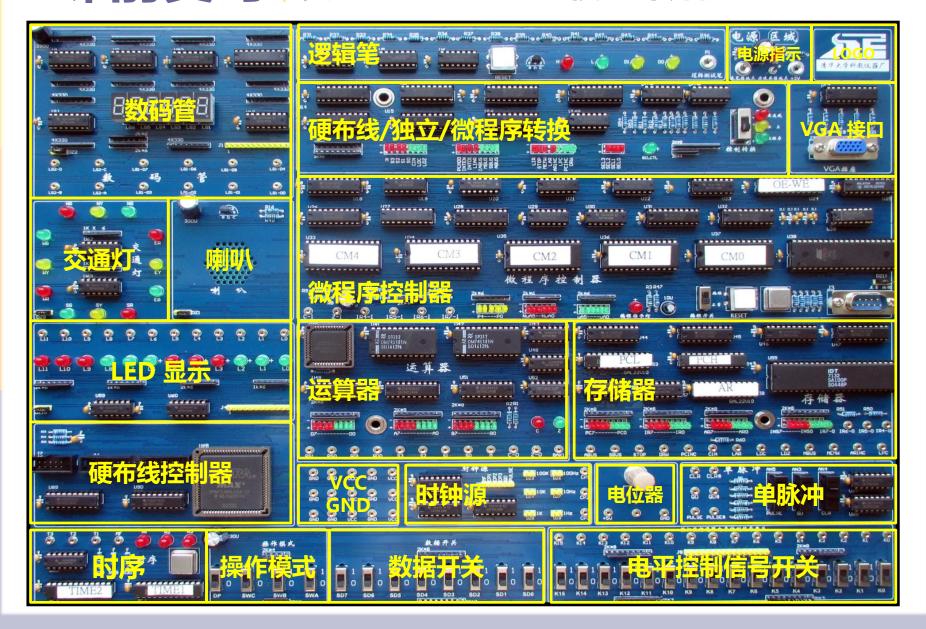
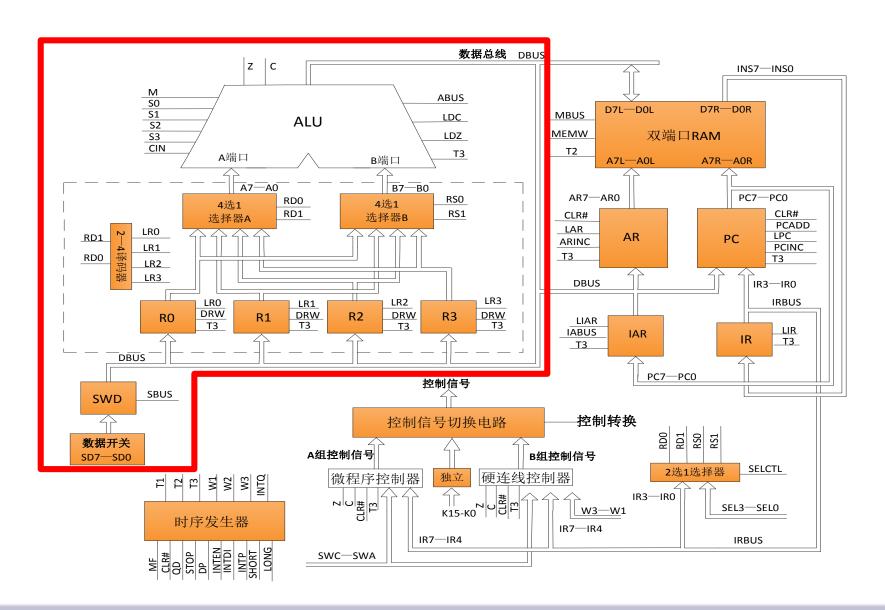
### 课前复习 实验———TEC-8模型计算机



#### 课前复习 实验— —— TEC-8模型计算机框图

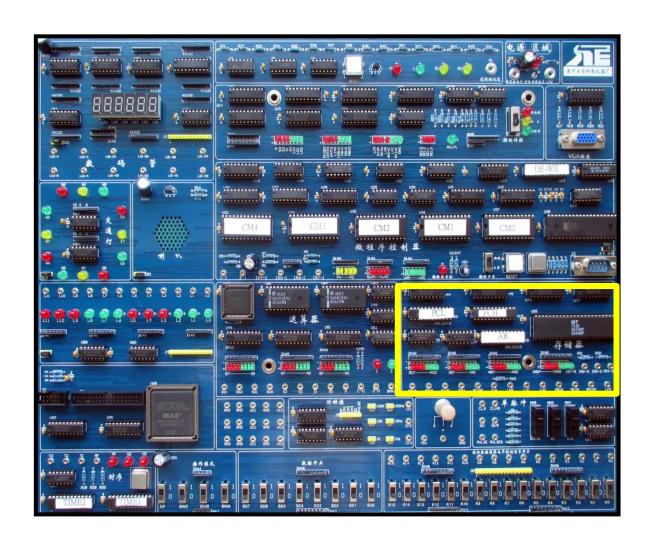


# 实验二

# 双端口存储器原理

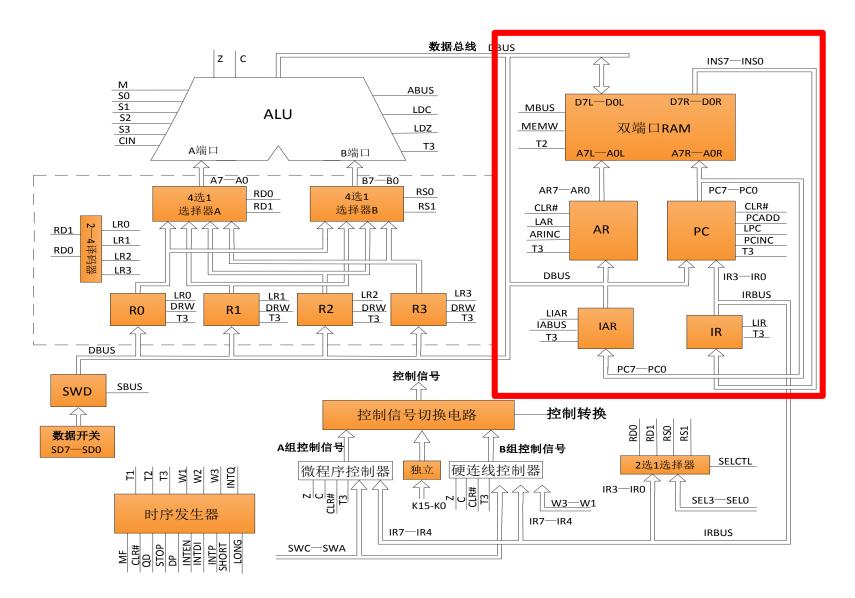
#### 实验二

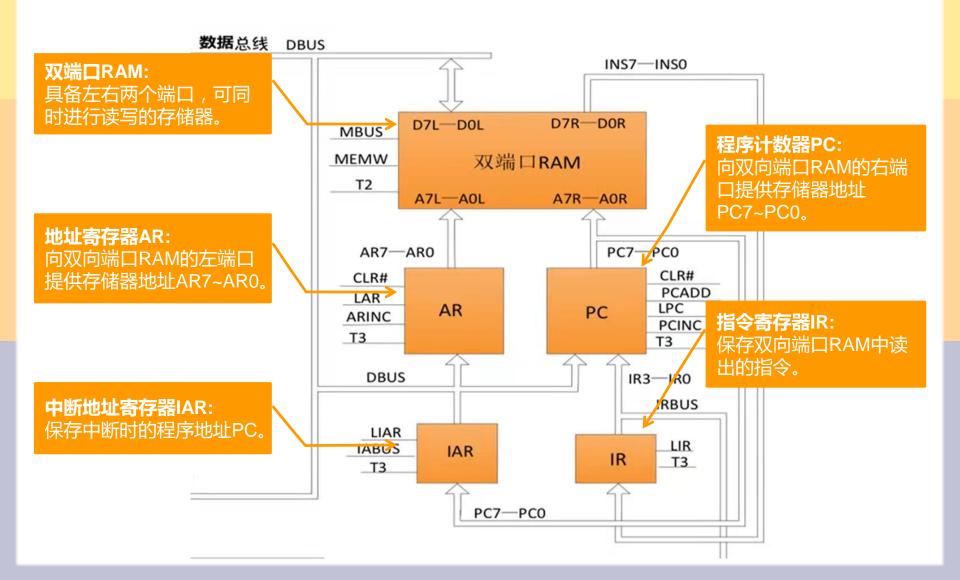
- □实验目的
- □实验电路
- □实验任务
- □ 实验步骤
- □实验要求

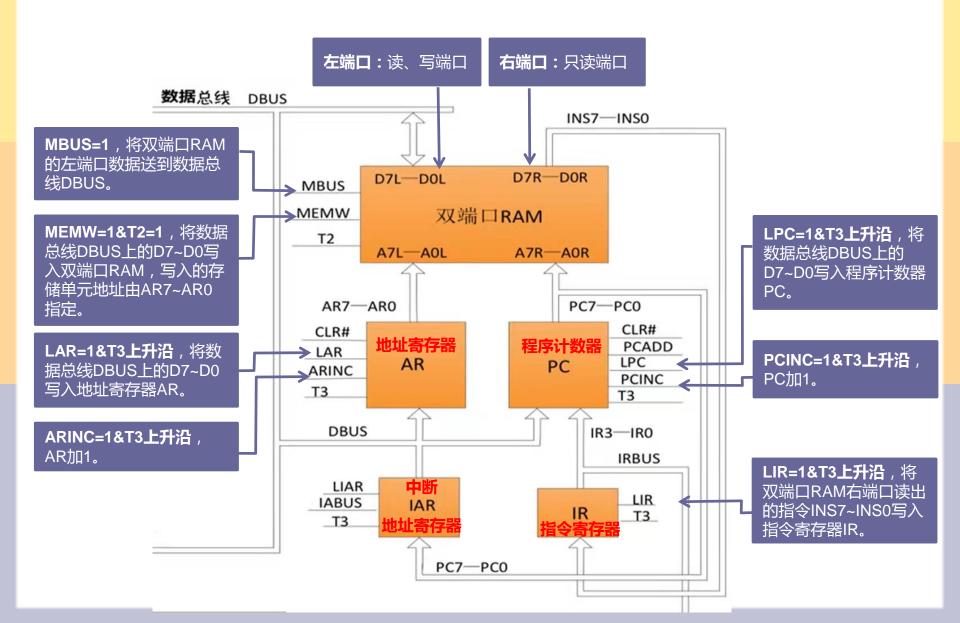


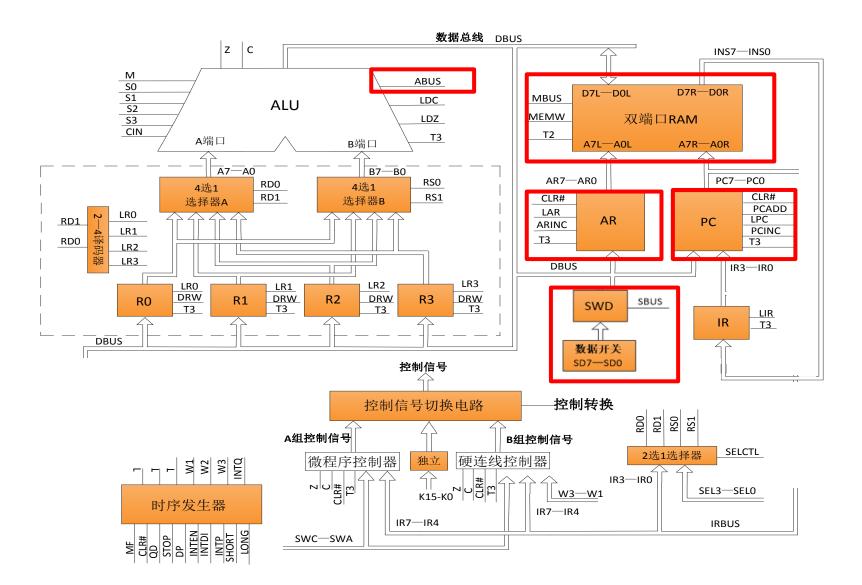
#### 实验二实验目的

- ① 了解双端口静态随机存储器IDT7132的工作特性及使用方法;
- ② 了解半导体存储器存储和读取数据的方式;
- ③ 了解双端口存储器并行读写的方式;
- ④ 熟悉TEC-8模型计算机存储器部分的数据通路。



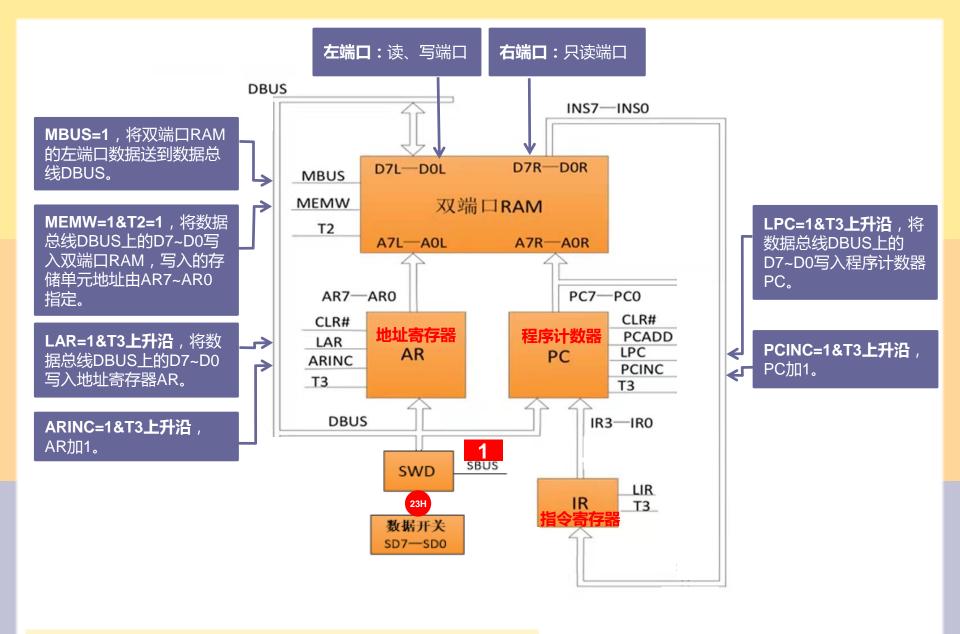




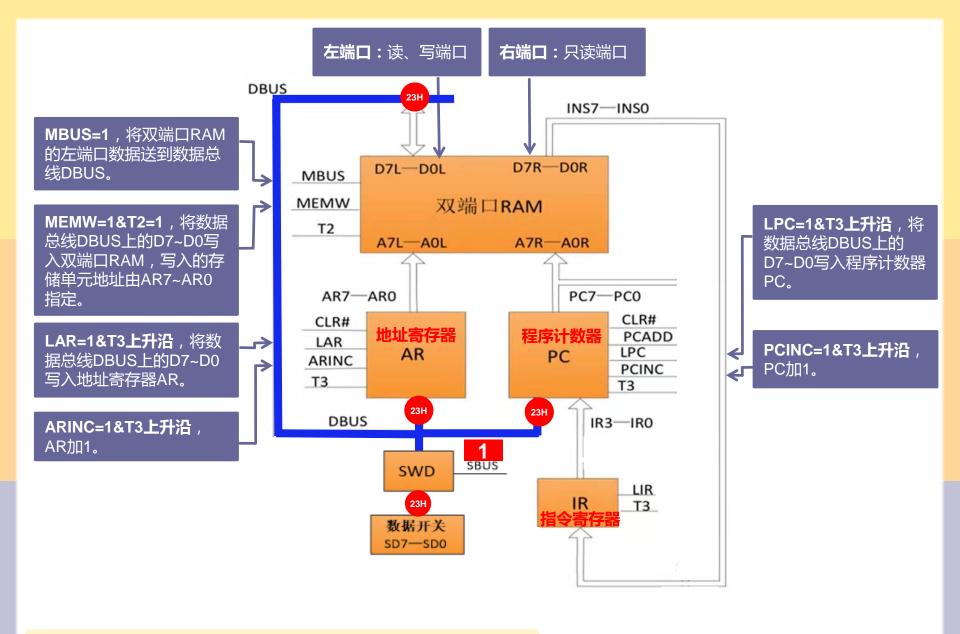


#### 实验二实验任务

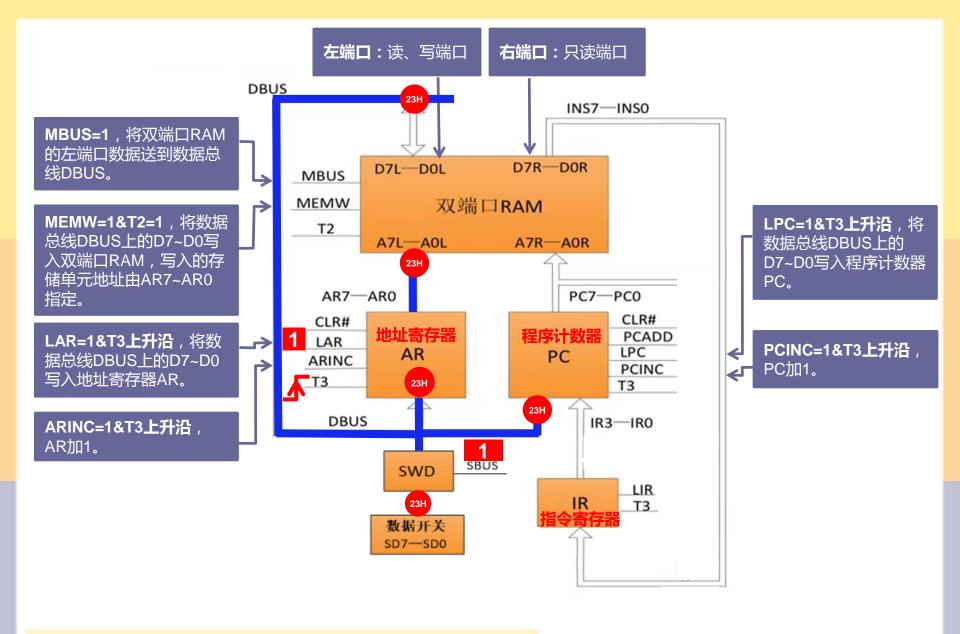
- ① 向双端口RAM的某个地址写入数据(左端口)
  - ✓ 向连续的地址写入
  - ✓ 向非连续的地址写入
- ② 从双端口RAM的某个地址中读出数据(左、右端口)
  - 从连续的地址读出
  - ✓ 从非连续的地址读出
  - 通过左右端口从同一个地址同时读出



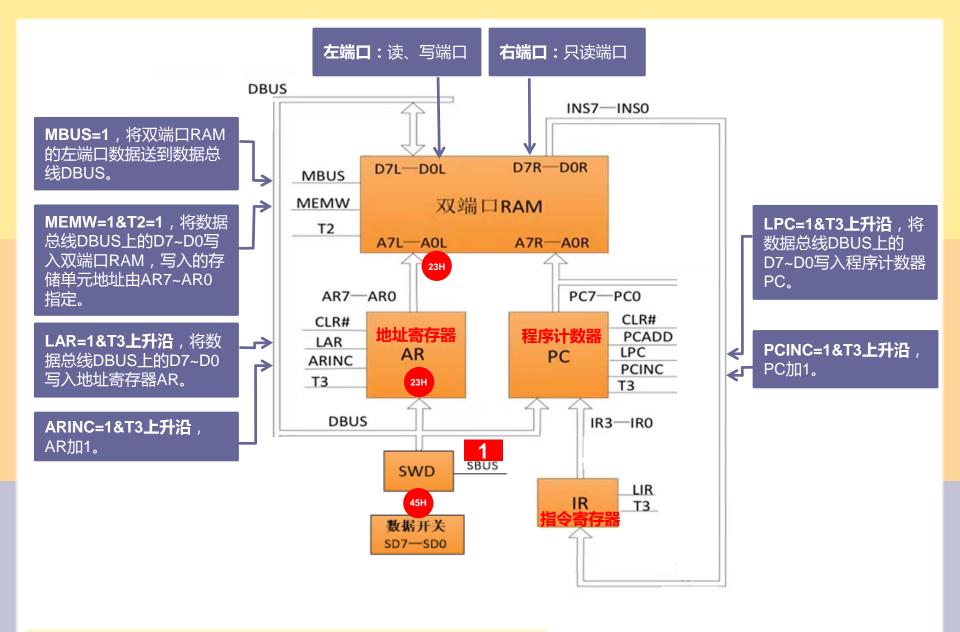
向某个地址写入数据——步骤1 向AR写地址23H



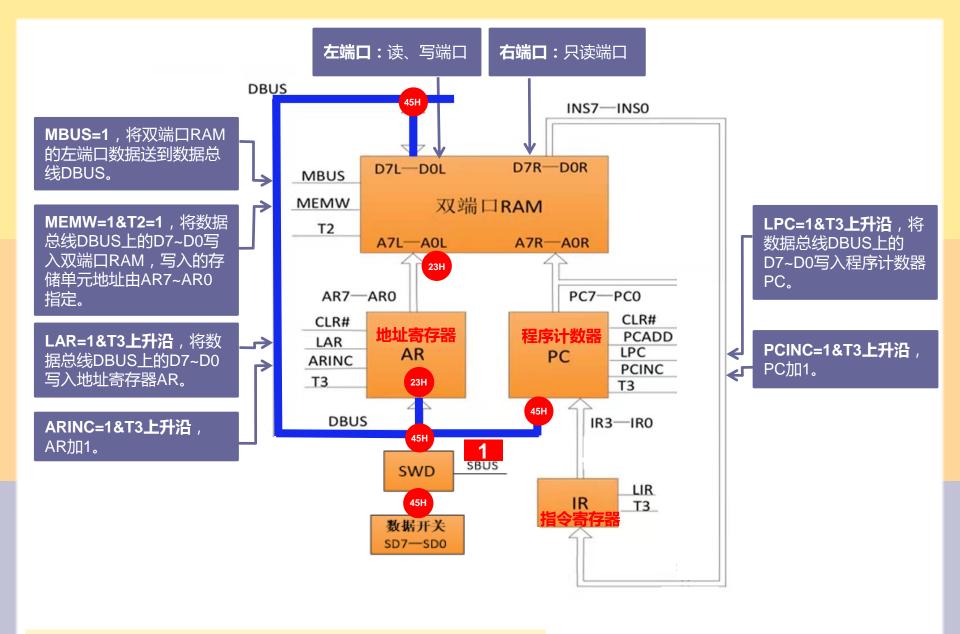
向某个地址写入数据——步骤1 向AR写地址23H



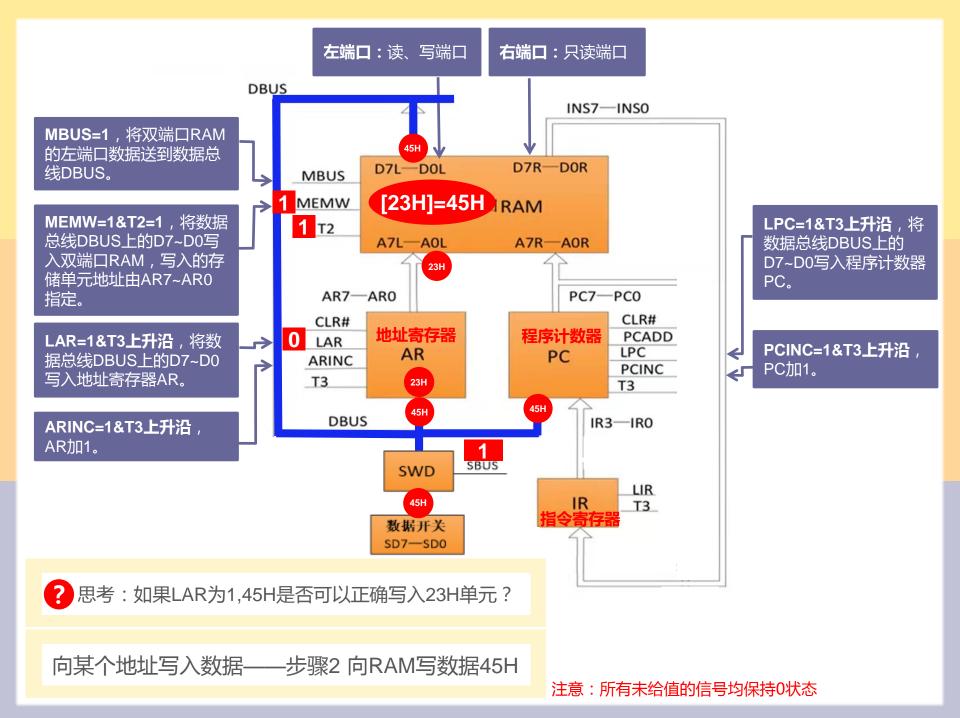
向某个地址写入数据——步骤1 向AR写地址23H

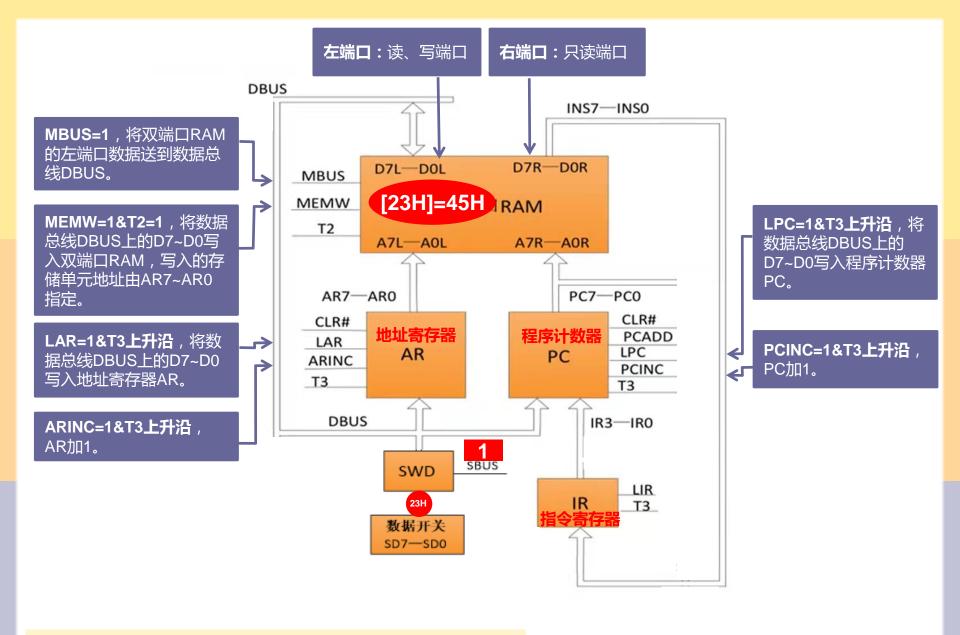


向某个地址写入数据——步骤2 向RAM写数据45H

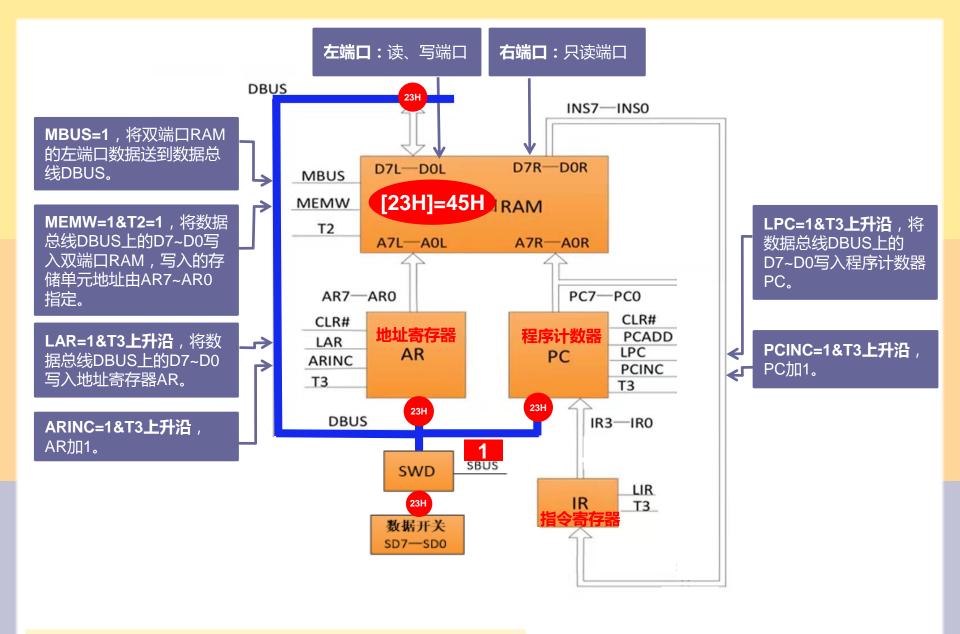


向某个地址写入数据——步骤2 向RAM写数据45H

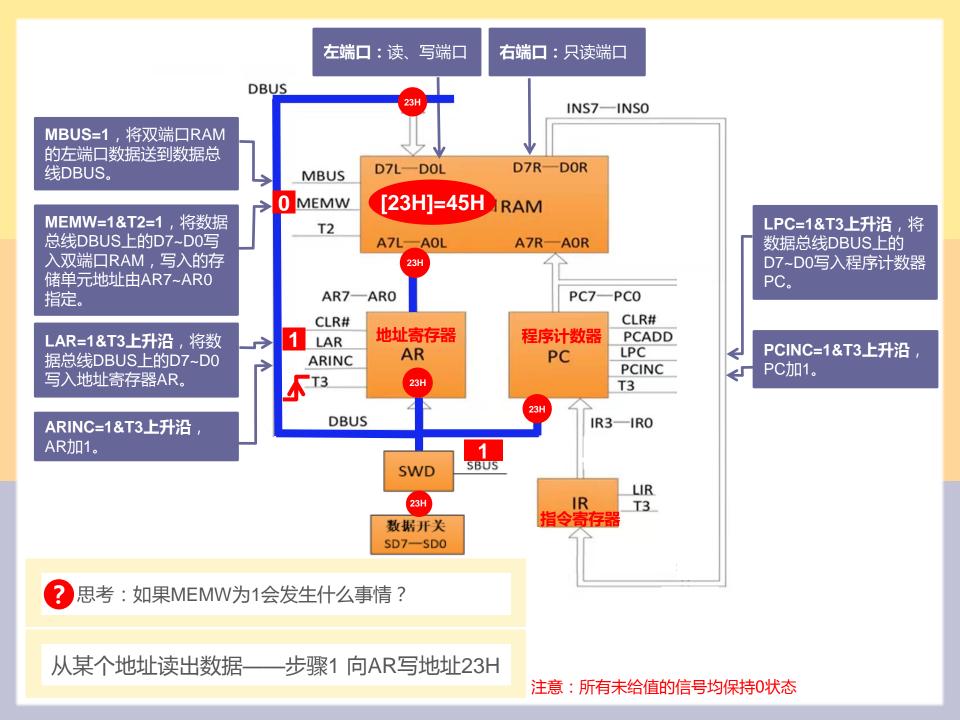


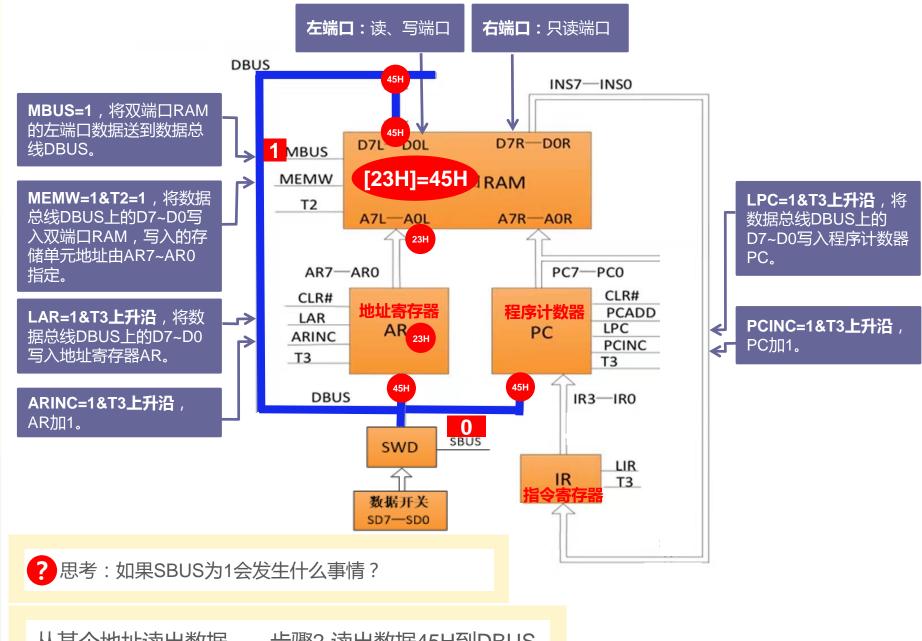


从某个地址读出数据——步骤1 向AR写地址23H



从某个地址读出数据——步骤1 向AR写地址23H





从某个地址读出数据——步骤2 读出数据45H到DBUS

#### 实验二实验步骤

### □ 实验准备(不要打开电源 ( )

- ① 控制器转换开关:独立;
- ② 编程开关:正常
- ③ 数据通路参考连线:

数据通路	SBUS	LAR	ARINC	MEMW	MBUS
电平开关	K0	K1	K2	K3	K4
数据通路	LPC	PCINC	PCADD	ABUS	LIR
电平开关	K5	K6	K7	GND	\

#### 实验二实验步骤

#### □进行存储器读、写实验

- ① 打开电源→按复位按钮CLR;
- ② 设置操作模式:开关DP=1;
- ③ 向双端口存储器的10H,20H,21H和22H地址单元分 别写入数据55H,AAH,10H,20H;
- ④ 从双端口存储器的10H,20H,21H和22H地址单元分别读出上述存入的数据,并将数据通过左右端口同时输出;

注意:实验过程中根据下一页的表格观察指示灯状态并记录。

#### 实验二实验步骤

序号	操作	数据	操作目的	实验现象	备注
1	CLR		复位		
2	DP=1		设置操作模式		
3	SBUS=1 LAR=1 QD	10H	设置第一个写入地址10H,打开 SBUS将10H送入数据总线DBUS, 同时打开AR的写入信号LAR,按 一次QD,将10H地址写入AR。	AR=10H	
4					

注意:实验过程中,结合实验现象,在每一步实验步骤中,对下述信号所起的作用进行解释:并说明在该步骤中,哪些信号是必须的,哪些信号不是必须的。SBUS,MBUS,LPC,PCINC,LAR,ARINC,MEMW。

#### 实验二实验要求

- □ 掌握双端口存储器的使用方法和TEC-8模型计算机 存储器部分的数据通路;
- □ 完成实验报告,内容包括:
  - 实验目的;
  - 实验过程记录表;